Se	arch	No	tes

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/711,987	YOPP ET AL.	
Examiner	Art Unit	•
/Yonel Beaulieu/	3661	

	SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner	
701	29	12/10/2007	YB	
	36			
	300-302		-	
342	29			
	41			
	61			
	69-70			
	455			
340	425.5		_	
	435-436			
	903			
	901			

INT	INTERFERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
			,

SEARCH NO (INCLUDING SEARCH		)
	DATE	EXMR
WEST+Inventor's Name Search	12/10/2007	YB
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		